

## gm/ID metodologija projektovanja-2

- Sledeći scenario projektovanja je dimenzionisanje tranzistora sa konstantnom jediničnom učestanošću  $f_T$ . Ovaj slučaj je od praktične važnosti u pojačavačima sa fiksnim GBW proizvodom.
- Drugi primer je kaskodni pojačavač, gde želimo da CG transistor unosi nedominantni pol na željenoj višoj učestanosti

**Primer 4:** Učestanost jediničnog pojačanja funkcije prenosa naponskog pojačanja je  $f_u=100$  MHz kada je  $CL=1pF$ . Smatrati da je  $FO=10$  i  $VDS=VDD/2=0.6V$ .

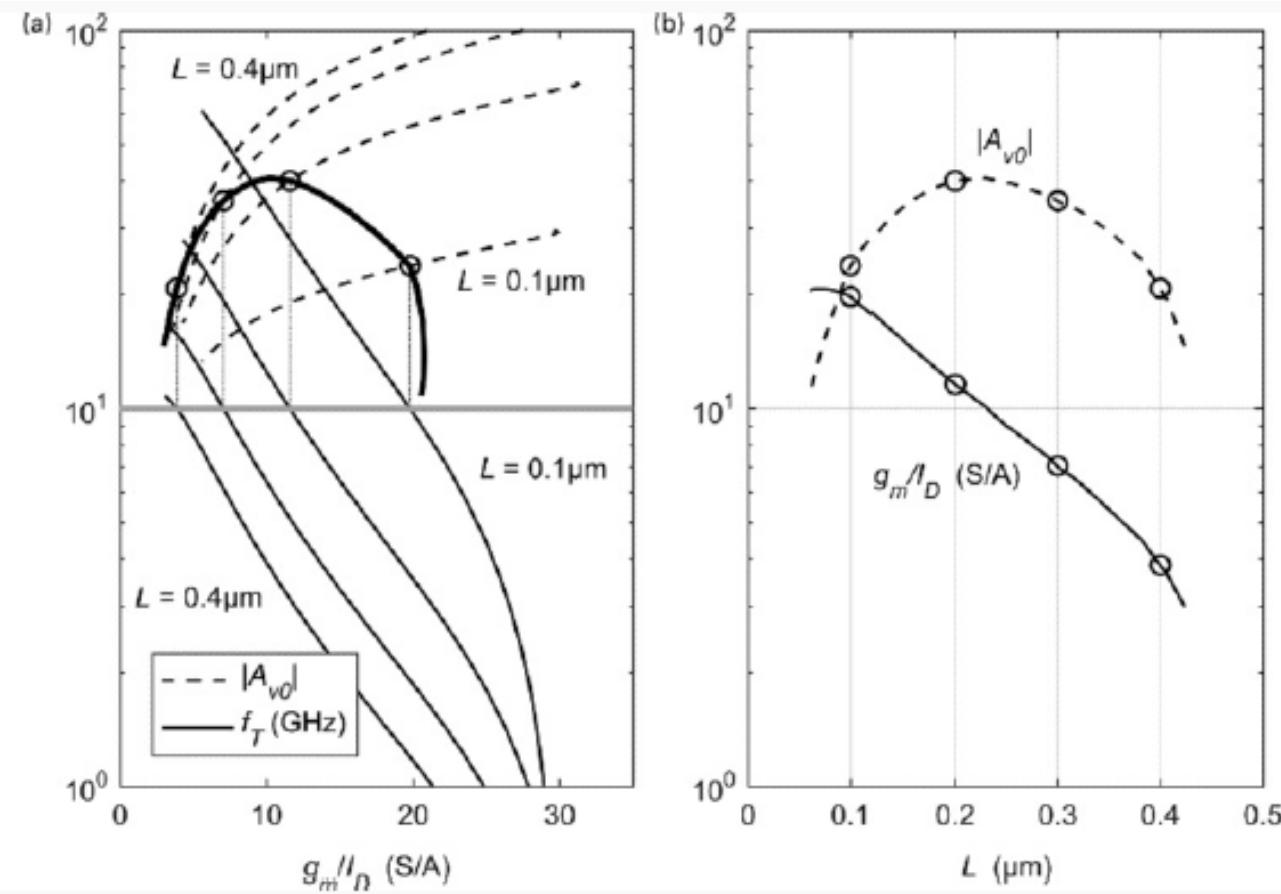
- a) Odrediti dimenzije tranzistora tako da se dobije maksimalno unutrašnje pojačanje na niskim učestanostima
- b) Odrediti dimenzije tranzistora tako da se dobije minimalna disipacija u mirnoj radnoj tački

Na sledećim slikama (a) su prikazane zavisnosti

$$f_T = f\left(\frac{g_m}{I_D}\right) \quad |A_{v0}| = \frac{g_m}{g_{ds}} = f\left(\frac{g_m}{I_D}\right)$$

dok su na slici (b)

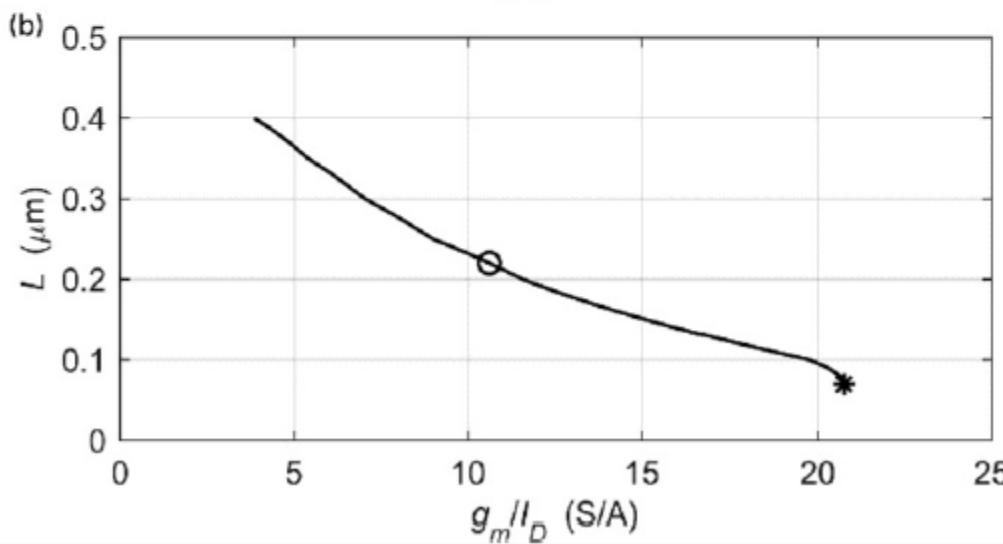
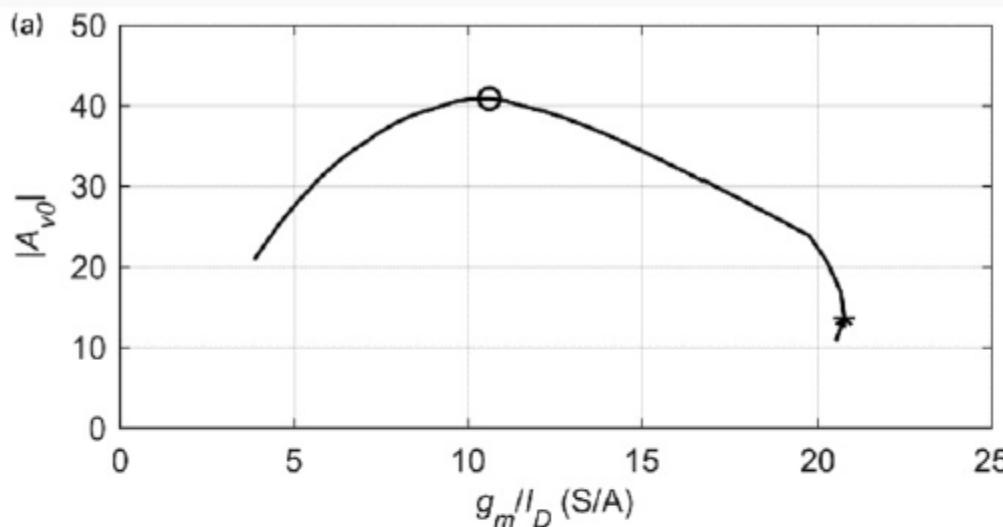
$$\frac{g_m}{I_D} = f(L) \quad |A_{v0}| = g(L)$$



Na slici (a) je označena i karakteristika  $A_{v0}$  za koju je  $f_T=FO*fu=1\text{GHz}$

Na sledećim slikama je prikazana uvećano zavisnost sa slike (a) i zavisnost dužine kanala u funkciji  $gm/ID$  kada je  $f_T=1\text{GHz}$

(a)



$$|A_{v0}|_{\max} = 40.88 \Rightarrow \frac{g_m}{I_D} = 10.62, L = 220 \text{ nm}, V_{GS} = 578.6 \text{ mV}$$

Pri velikim gm/ID i malim dužinama kanala izražen je uticaj DIBL efekta (\*)

(b) Minimalna disipacija se ima u slaboj inverziji ( $gm/ID$  veliko), a smanjenja DIBL efekta ćemo uzeti nešto veću dužinu kanala  $L=70\text{nm}$ . Tada je

$$|A_{v0}| = 43.75, \frac{g_m}{I_D} = 20.76, V_{GS} = 410.3 \text{ mV}$$

U sledećoj tabeli su date uporedne vrednosti parametara kola za slučaj maksimalnog pojačanja i minimalne disipacije

	Gm[mS]	W[um]	L[nm]	ID[uA]
Amax	6.283	45.92	220	591.6
PDmin	6.283	114.2	70	302.7

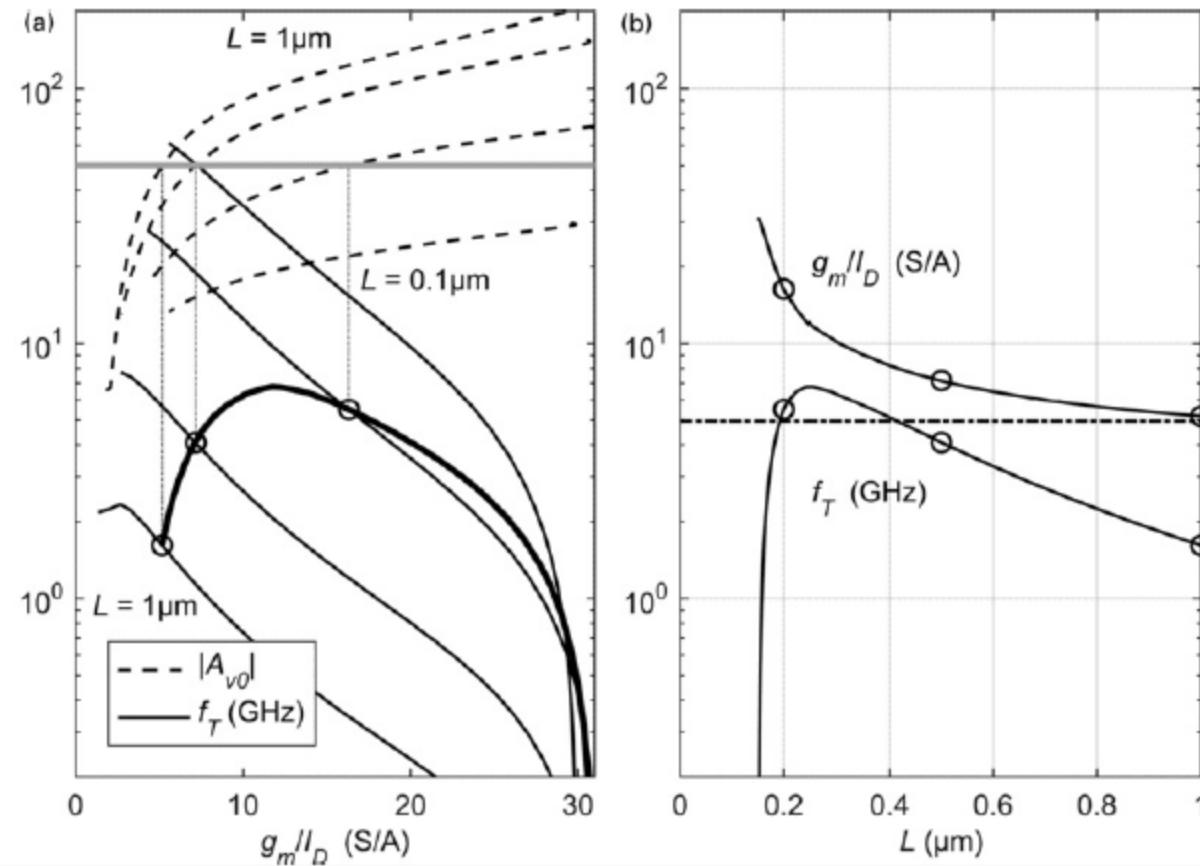
- Poslednji scenario pri određivanju karakteristika CS pojačavača je kada se fiksira unutrašnje pojačanje pojačavača, što je situacija koja postoji kod dizajna operacionih pojačavača sa velikim pojačanjem na niskim učestanostima.

**Primer 4:** Unutrašnje pojačanje CS pojačavača treba da je  $Av_0=50$  kada je  $CL=1\text{pF}$ . Smatrati da je  $FO=10$  i  $VDS=VDD/2=0.6\text{V}$ .

- Odrediti dimenzije tranzistora tako da se dobije maksimalno moguća maksimalna učestanost  $fT_{max}$
- Odrediti dimenzije tranzistora tako da se dobije minimalna disipacija u mirnoj radnoj tački i da  $fT$  bude  $0.8fT_{max}$

Na sledećoj slici su prikazane zavisnosti

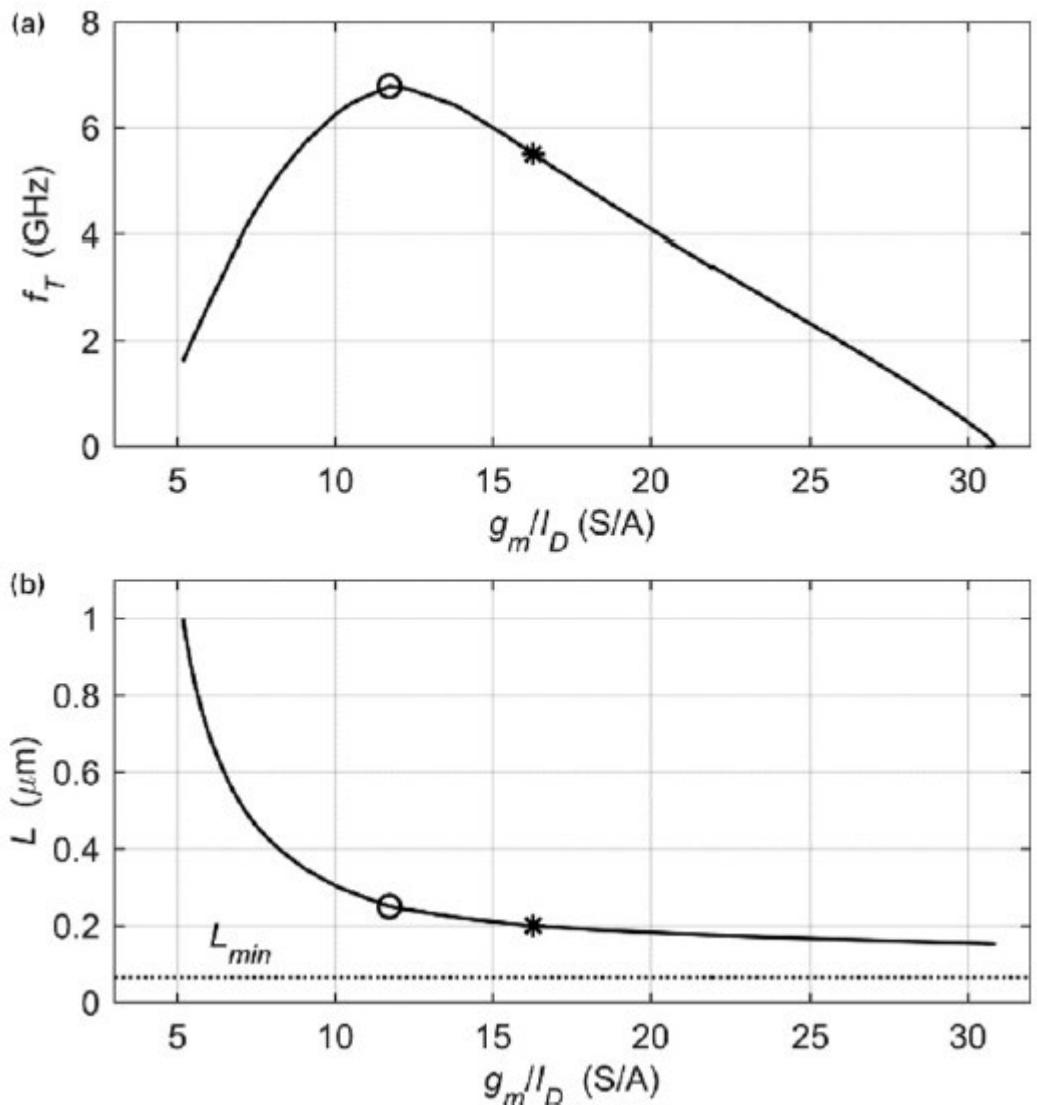
$$f_T = f\left(\frac{g_m}{I_D}\right) \quad |A_{v0}| = \frac{g_m}{g_{ds}} = f\left(\frac{g_m}{I_D}\right) \quad f_T = f(L) \quad \frac{g_m}{I_D} = f(L)$$



Na slici je prikazana i zavisnost

$$f_T = f\left(\frac{g_m}{I_D}\right) \Big|_{|A_{v0}|=50}$$

Uvećane zavisnosti sa prethodne slike:



$L$  se povećava značajno sa smanjivanjem  $g_m/I_D$  (jaka inverzija) pri konstantom  $A_v 0$

$$f_T = f_{T_{max}} = 6.79 \text{ GHz} \Rightarrow L = 250 \text{ nm}$$

80% od  $f_{Tmax}$  je bolje uzeti sa desne strane maksimuma jer je, pri istom  $gm$ , tada manja struja drenova

$$f_T = 0.8 f_{T_{max}} \Rightarrow L = 200 \text{ nm}$$

Sumirani rezultati:

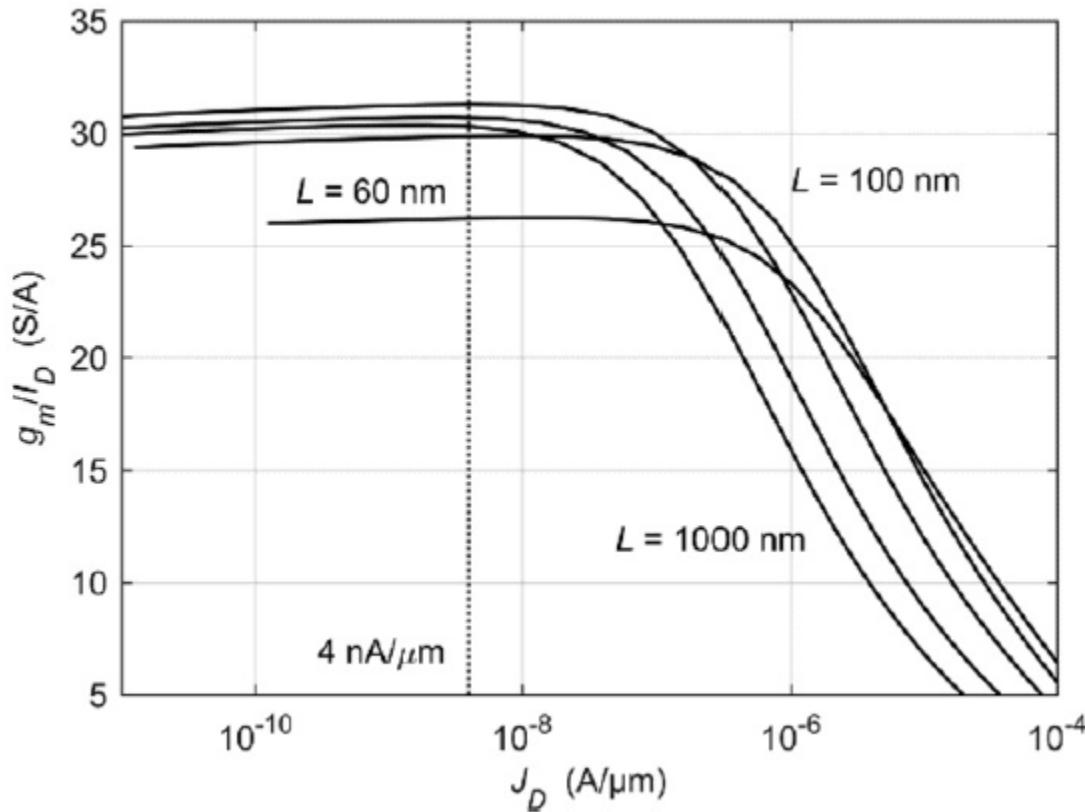
	gm/ID	L[nm]	fu[MHz]	ID[uA]	W[um]	VGS[mV]
fTmax	11.7	250	679	363.8	41.95	553.3
0.8fTmax, PDmin	16.3	200	543	209.5	54.24	481.8

U biomedicini i senzorskim interfejsima često nije potreban veliki propusni opseg (xkHz), ali je važno da potrošnja bude što manja. Takva kola se najčešće napajaju iz energije okoline (energy harvesting), ili thin-film baterija. Na primer: diferencijalni front-end pojačavač ima potrošnju od svega 1nW, napaja se iz baterije od 0.6V. Struja strujnog izvora u diferencijalnom pojačavaču je 1.6nA!

### Dimenzionisanje tranzistora u oblasti slabe inverzije

- U oblasti slabe inverzije efikasnost transkonduktanse je približno konstantna vrednost 
$$\frac{g_m}{I_D} = \frac{1}{nV_t}$$
- Gustina struje ID/W u WI opsegu je vrlo mala npr.  $0.8\text{nA}/0.20\text{um}=4\text{nA}\cdot\text{um}$  (65nm proces)
- Subthreshold slope n je funkcija dužine kanala, ali se vrlo malo menja

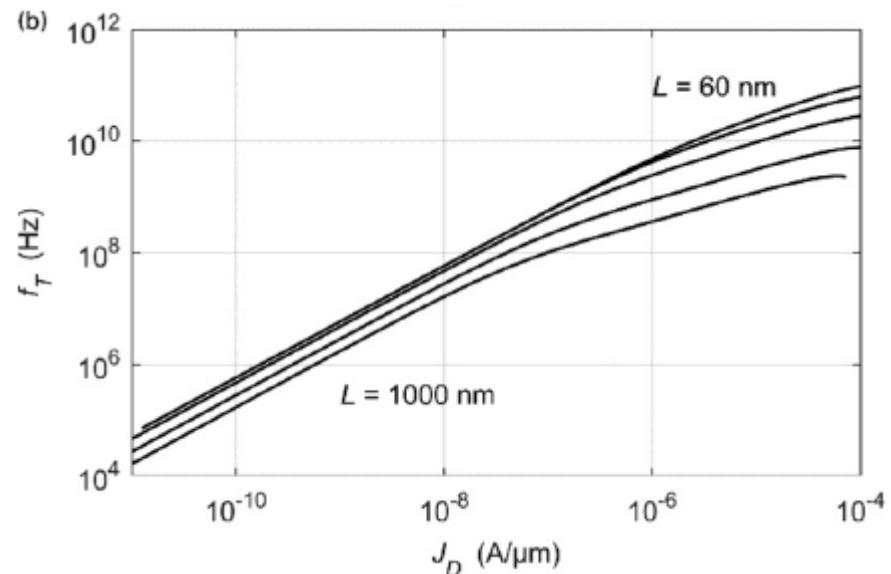
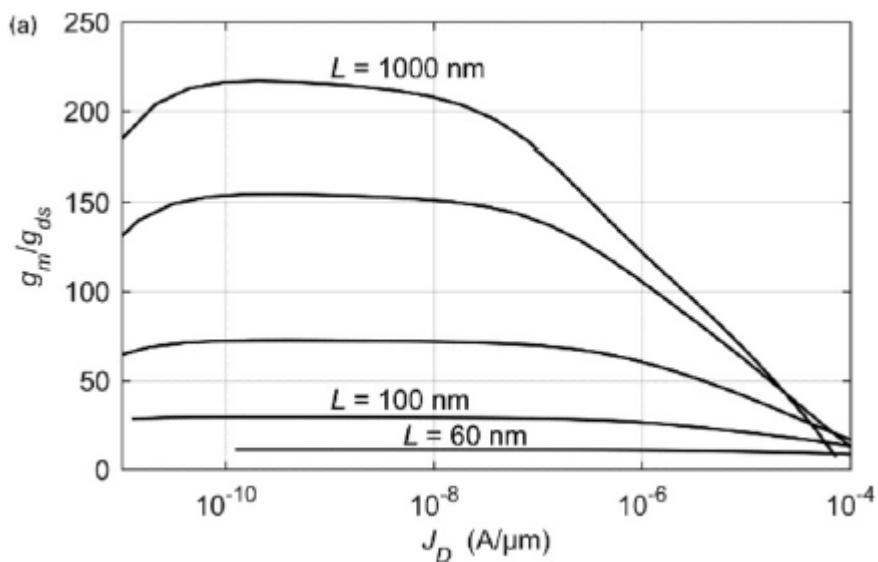
$$\frac{g_m}{I_D} = f(J_D = I_D / W)$$



- DIBL efekat dosta utiče na struju drenova kod kratkih kanala. Da bi se izbegao njegov uticaj moraju se koristiti dužine kanala veće od 0.1um, a tada se, u prvoj aproksimaciji, može smatrati da je  $g_m/ID$  konstantno.
- Obično se u digitalnim kolima uzimaju minimalne dimenzije tranzistora
- U analognim kolima minimalne dimenzije tranzistora imaju tri loše osobine:

- Smanjuje se unutrašnje pojačanje
- Lošija je uparenost komponenti manjih dimenzija
- Veći je flicker šum

Na sledećoj slici su prikazane zavisnosti unutrašnjeg pojačanja ( $g_m/g_{ds}$ ) i učestanosti jediničnog pojačanja ( $f_T$ ) u funkciji gustine struje  $J_D$



Nezavisna promenljiva nije više  $gm/ID$  već  $ID/W$ , jer se  $gm/ID$  vrlo malo menja  
 $f_T$  opada sa povećanjem dužine kanala  $L$  (60nm, 0.1u, 0.2u, 0.5u, 1u)

$$10^{-8} [\text{A}/\mu\text{m}] = 10 [\text{nA}/\mu\text{m}]$$

$$J_D = 4 [\text{nA}/\mu\text{m}] \Rightarrow f_T > 1\text{MHz}$$

- $L > 1 \mu\text{m}$  nedovoljno precizan model
- Dizajner će se zbog toga zaustaviti na dužini kanala za koju se postiže razumna vrednost pojačanja, a  $f_T$  je i dalje znatno veće od radne učestanosti ( $\text{FO} >= 10$ )

**Primer 5:** Odrediti dužinu kanala  $L$  tako da se dobije maksimalno unutrašnje pojačanje niskim učestanostima  $A_{v0}=150$  kada je  $CL=1\text{pF}$  i  $ID=0.8\text{nA}$ . Smatrati da je  $V_{DS}=V_{DD}/2=0.6\text{V}$  i minimalna širina kanala  $5\mu\text{m}$ . Izračunati  $V_{GS}$ ,  $f_T$  i  $f_u$ .

$$J_D = \frac{I_D}{W} = \frac{0.8 \text{ nA}}{5 \mu\text{m}} = 0.16 \left[ \text{nA}/\mu\text{m} \right]$$

$$|A_{v0}| = 150 \Rightarrow \frac{g_m}{g_{ds}} = 150 \Rightarrow L = 0.5 \mu\text{m}$$

`gm_ID = lookup(nch, 'GM_ID', 'ID_W', JD, 'L', 0.5)`  
`fT = lookup(nch, 'GM_CGG', 'ID_W', JD, 'L', 0.5)/2/pi`

$$\frac{g_m}{I_D} = 30.5 \text{ S/A} \quad f_T = 445 \text{ kHz}$$

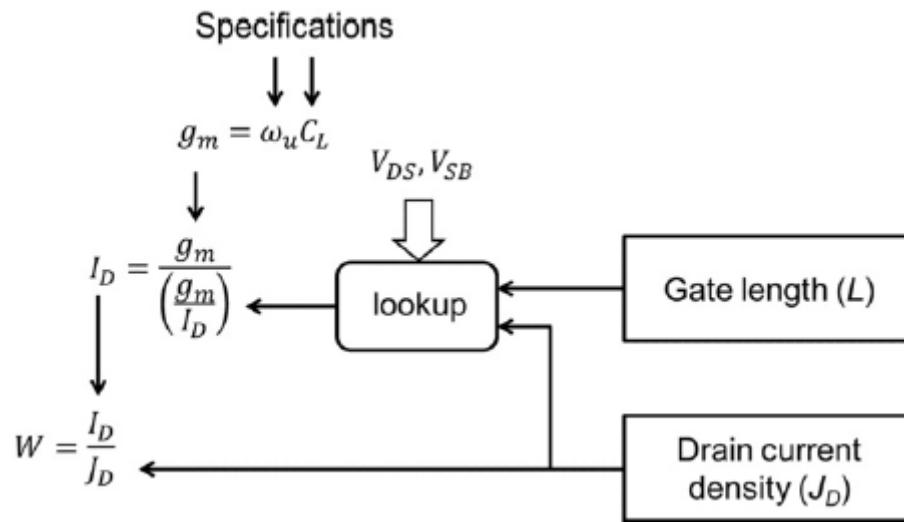
$$g_m = \left( \frac{g_m}{I_D} \right) I_D = 24.4 \text{ nS} \quad f_u = \frac{g_m}{2\pi C_L} = 3.82 \text{ kHz} \Rightarrow \text{FO} = \frac{f_T}{f_u} = 116$$

`VGS = lookupVGS(nch, 'ID_W', JD, 'L', 0.5, 'METHOD', 'linear')`

$$V_{GS} = 128 \text{ mV}$$

## Dimenzionisanje tranzistora pomoću gustine struje drejna

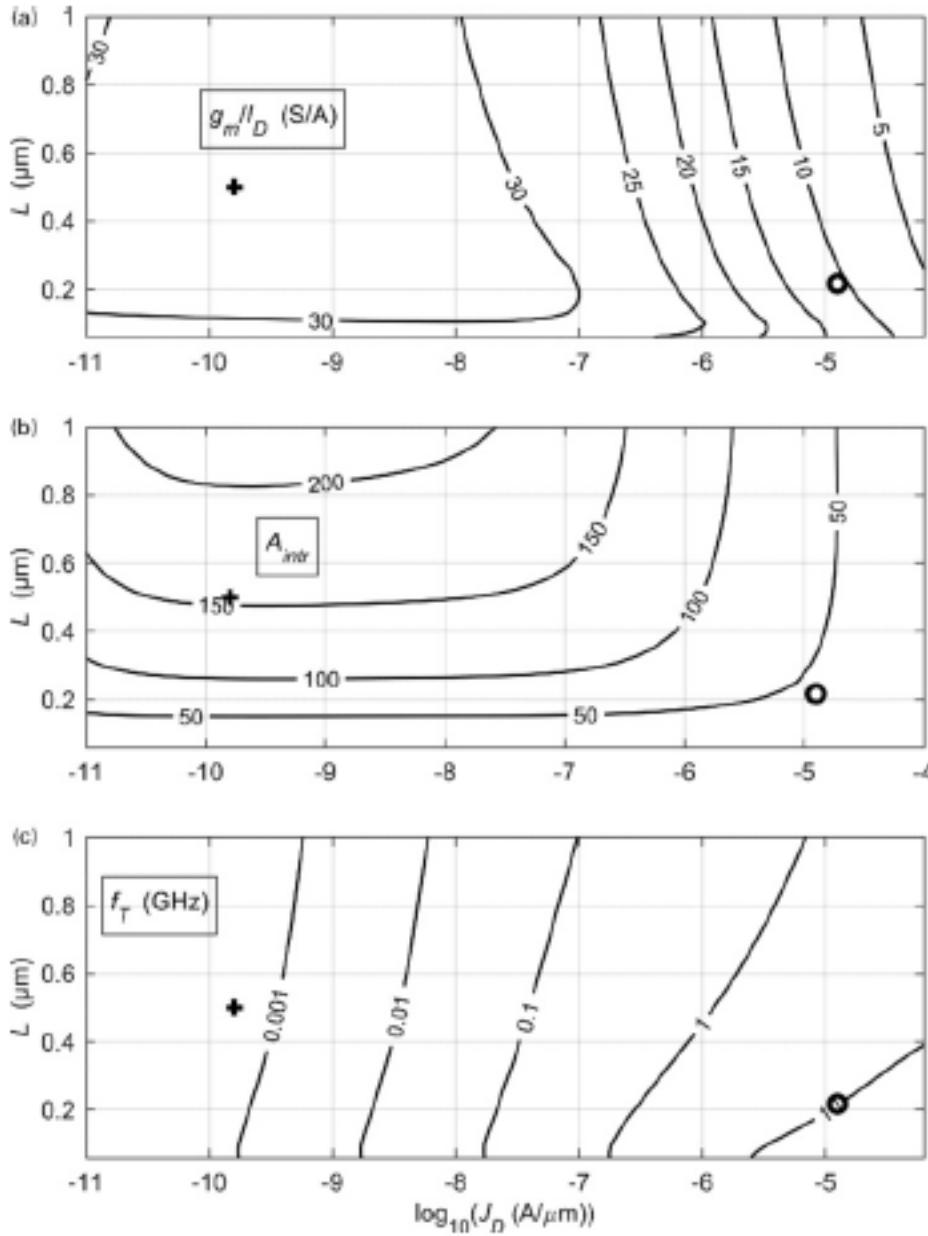
- $g_m / ID$  više ne definiše jedinstvenu gustinu struje drejna kada tranzistor uđe u slabu inverziju. Postoji opseg vrednosti struja za koji je  $g_m/ID$  približno konstantno, što znači i širok spektar mogućih rešenja
- Bolji je pristup da gustina struje bude početni parametar pri dizajnu. Mapiranje između JD i  $g_m/ID$  je jednoznačno



Dijagram toka sa prethodne slike se često primjenjuje u sledećim situacijama:

- Kada je potrebno, zbog male potrošnje, da tranzistor radi u oblasti slabe inverzije
- Kada apriori ne znamo u kojoj oblasti inverzije radi tranzistor i koristimo sve oblasti inverzije radi postizanja određenog zahteva (pojačanje,  $f_T$ ,  $f_u$ ,  $(W \times L)_{min}$ , ....)

## Konture sa konstantnim gm/ID, konstantnim unutrašnjim pojačanjem i konstantnim



- Na slici (a) postoji velika oblast u kojoj promena JD i L ne utiče na promenu gm/ID
- Na slici (b) se vidi da se sa povećanjem dužine kanala sopstveno pojačanje povećava, ali da je u oblasti jake inverzije za održavanjem istog pojačanja potrebno povećavati dužinu kanala
- U oblasti slabe inverzije  $f_T$  vrlo мало зависи од gustine struje, što nije slučaj u oblastima umerene i jake inverzije

$$-8 \Leftrightarrow 10 [\text{nA}/\mu\text{m}]$$

- Koordinate rešenja iz **primera 3** su označene kružićem, dok su sa + označena rešenja **primera 5**.

## Matlab kod za određivanje maksimalnog pojačanja

Postavljanje opsega gustine struje i dužine kanala

```
JDx = logspace(-10,-4,100);
```

```
Ly = .06:.01:1;
```

```
[X Y] = meshgrid(JDx,Ly);
```

Zatim koristimo Matlabovu konturnu funkciju da dobijemo gustine struje (JD1) i dužine kanala (L1) koje postižu željenu vrednost fT:

```
fTx = lookup(nch,'GM_CGG','ID_W',JDx,'L',Ly)/(2*pi);
```

```
[a1 b1] = contour(X,Y,fTx,fT*[1 1]);
```

```
JD1 = a1(1,2:end)';
```

```
L1 = a1(2,2:end)';
```

Potom posmatramo parove JD,L pri kojima se postiže maksimalno unutrašnje pojačanje

```
Av = diag(lookup(nch,'GM_GDS', 'ID_W', JD1, 'L', L1));
```

```
[a2 b2] = max(Av);
```

```
Avo = a2;
```

```
L = L1(b2);
```

```
JD = JD1(b2);
```

Evaluacija gm/ID i VGS

```
gm_ID = lookup(nch, 'GM_ID', 'ID_W', JD, 'L', L);
```

```
VGS = lookupVGS(nch, 'GM_ID', gm_ID, 'L', L);
```

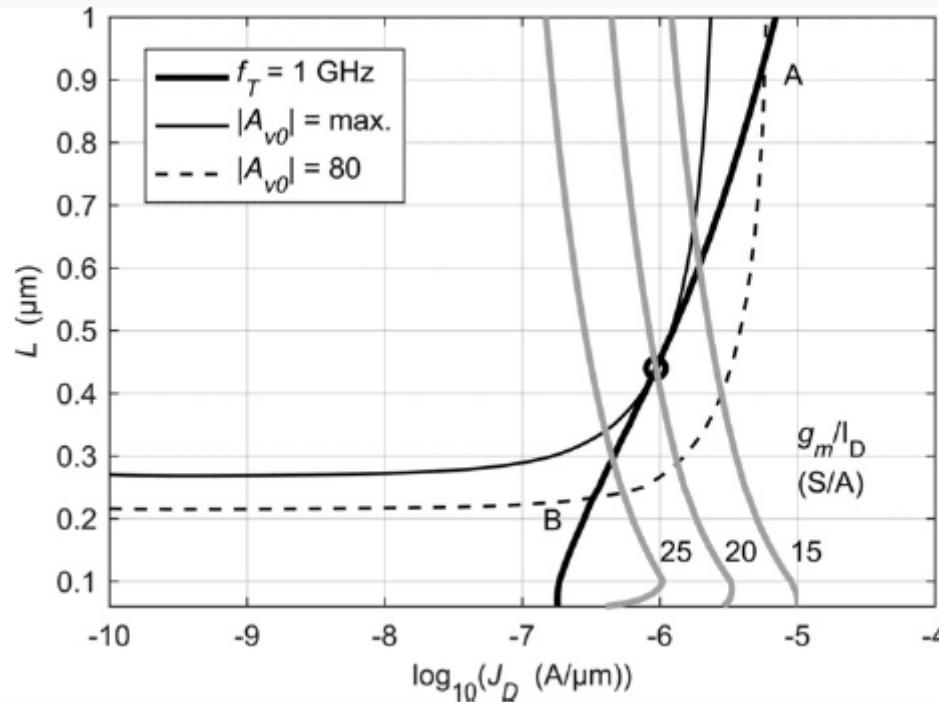
- Vrednosti parametara dizajna pri određivanju maksimalnih unutrašnjih pojačanja

$f_T$ (GHz)	$g_m/I_D$ (S/A)	$J_D$ ( $\mu$ A/ $\mu$ m)	$\max( A_{v0} )$	$L$ ( $\mu$ m)	$V_{GS}$ (V)
0.02	29.93	0.0125	206.4	1.00	0.2861
0.05	28.78	0.0369	196.0	1.00	0.3228
0.10	26.54	0.0986	179.0	0.99	0.3572
0.20	24.85	0.1874	155.1	0.79	0.3773
0.50	22.21	0.4746	124.0	0.57	0.4058
1.00	20.00	0.9371	102.0	0.44	0.4300
2.00	16.42	2.105	81.6	0.37	0.4718
5.00	13.19	5.397	57.6	0.27	0.5242
10.00	10.62	12.90	40.9	0.22	0.5787
20.00	8.75	28.48	27.4	0.17	0.6310
50.00	6.66	75.64	15.5	0.11	0.7050

**Primer 6:** Dimenzionisati tranzistor tako da se dobija maksimalno unutrašnje pojačanje na niskim učestanostima  $Av_0=50$  i  $Av_0=80$ . Poznato je  $CL=1\text{pF}$  i  $f_u=100\text{MHz}$  i  $f_T \geq 1\text{GHz}$ . Smatrati da je  $V_{DS}=V_{DD}/2=0.6\text{V}$ . Izračunati  $V_{GS}$ ,  $f_T$  i  $f_u$ .

- Kada se uzmu parametri iz prethodne tabele za  $f_T=1\text{GHz}$ , dobija se da maksimalno unutrašnje pojačanje iznosi  $Av_0=102$

Posmatrajmo konture sa slika (a), (b) i (c) na istom dijagramu



- Kontura sa konstantnim  $f_T=1\text{GHz}$  preseca konturu sa konstantnim naponskim pojačanjem  $A_{v0}=80$  u tačkama A i B. Tačka B je u oblasti slabe inverzije, dok je tačka A u oblasti jake inverzije

```

Av = lookup(nch,'GM_GDS','ID_W',JD,'L',L);
[a3 b3] = contour(X,Y,Av,80*[1 1]);
JD3 = a3(1,2:end)';
L3 = a3(2,2:end)';

```

	<b>gm/ID</b>	<b>L[nm]</b>	<b>VGS[mV]</b>
Tačka A	8.78	930	612
Tačka B	27.02	233	372

Kada se uzme da je  $FO > 10$  dobija se

$$M = FO > FO_{min}$$

$$FO = \text{diag}(\text{lookup}(nch, 'GM_CGG', 'ID_W', JD3, 'L', L3)) / (2 * \pi * fu);$$

$$FO_4 = FO(M);$$

$$JD_4 = JD_3(M);$$

$$L_4 = L_3(M);$$

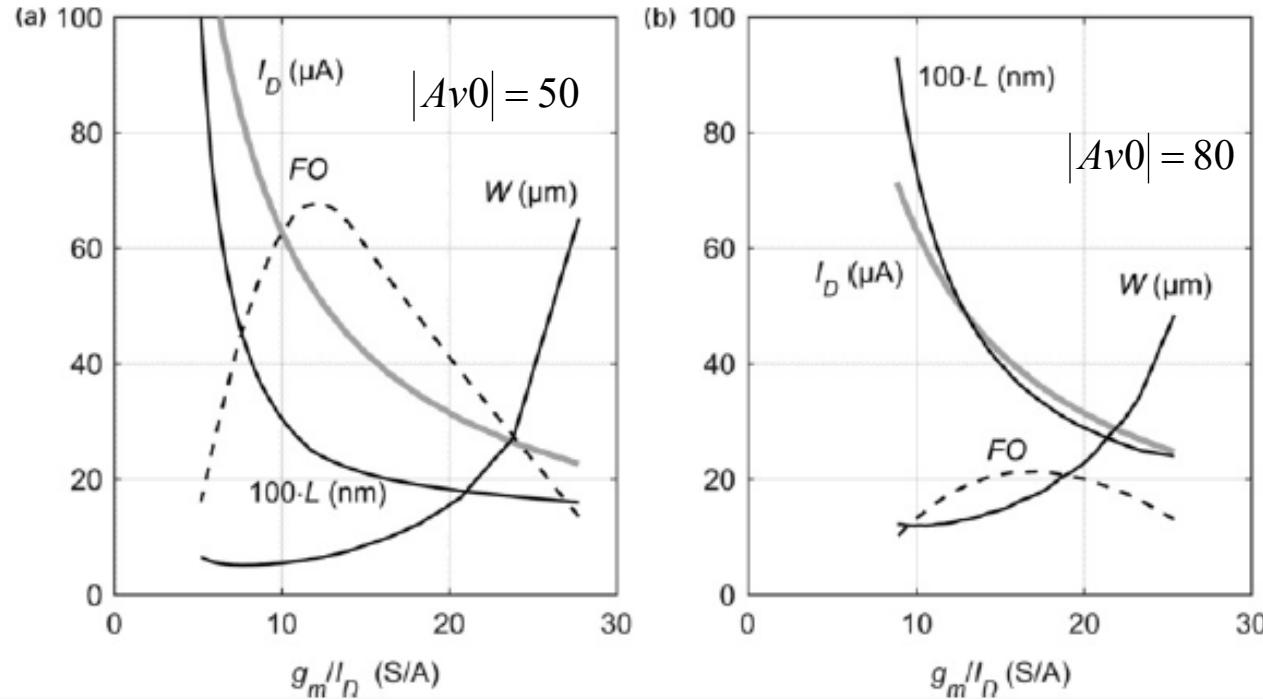
$$gm\_ID_4 = \text{diag}(\text{lookup}(nch, 'GM_ID', 'ID_W', JD4, 'L', L4));$$

$$gm = 2 * \pi * fu * CL;$$

$$ID = gm ./ gm\_ID_4;$$

$$W = ID ./ JD_4;$$

Rezultati prethodnih operacija su prikazani na sledećoj slici za dve vrednosti unutrašnjeg pojačanja  $Av_0=80$  i  $Av_0=50$



- Uočiti da se zahtevi dizajna ispunjavaju za širok spektar efikasnosti transkonduktanse, u okviru kojih se struje menjaju za oko 3-5 puta. Ovo je u suprotnosti sa dizajnom pri maksimalnim pojačanju, koji sužava prostor dizajna na jednu jedinu tačku. Treba imati na umu da se opseg mogućih vrednosti  $g_m / ID$  proširuje za dizajn sa nižim unutrašnjim pojačanjem.
- Veći fan-out (FO) znači manju ulaznu kapacitivnost  $C_{gg} = CL/FO$
- U sledećoj tabeli su dati sumarni rezultati dizajna i SPICE simulacija

	(a)	SPICE verification	(b)	SPICE verification
$ A_{v0} $	50	50.5	80	80.45
$L$ ( $\mu\text{m}$ )	0.240	–	0.340	–
$W$ ( $\mu\text{m}$ )	6.479	–	17.41	–
$I_D$ ( $\mu\text{A}$ )	50.74	–	36.59	–
$FO$	68.0	–	21.2	–
$g_m/I_D$ (S/A)	12.38	12.31	17.17	17.03
$f_u$ (MHz)	100	99.0	100	98.0
$V_{GS}$ (V)	0.541	0.544	0.465	0.465
$C_{gg}$ (fF)	14.7	14.6	47.0	46.2

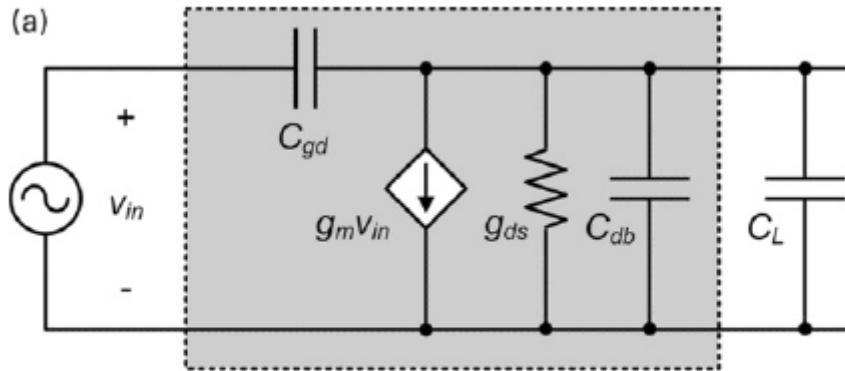
$$\left( \frac{g_m}{I_D} \right)_{WI} = \frac{1}{nV_t}$$

Na kraju ove analize ćemo posmatrati dizajn sa minimalnom strujom drejna ID, pri čemu je minimalna dozvoljena vrednost fan-out-a FO=10 .

Radna tačka je, očekivano, u oblasti slabe inverzije

	50	80
$ A_{vo} $		
$g_m/I_D$ (S/A)	28.53	27.02
$L$ ( $\mu\text{m}$ )	0.158	0.233
$I_D$ ( $\mu\text{A}$ )	22.02	23.26
$W$ ( $\mu\text{m}$ )	88.90	71.02

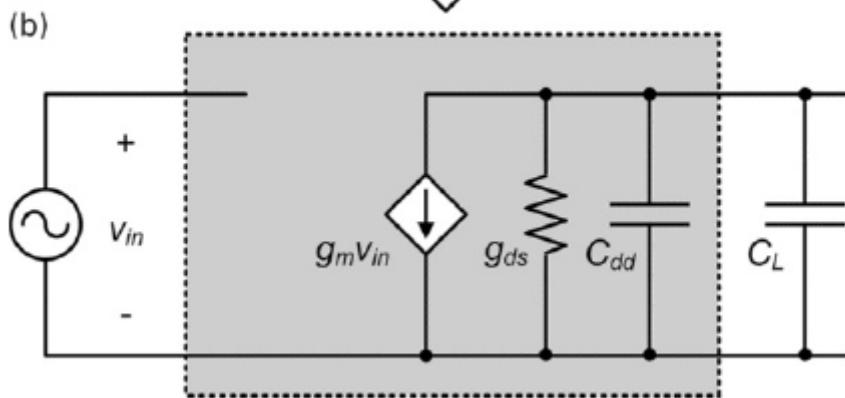
## Uključivanje uticaja izlazne kapacitivnosti Cdd



Izlazna kapacitivnost se ne zna pri određivanju dimenzija tranzistora i zato je ovaj postupak iterativan

1. Prvo se odrede dimenzije tranzistora pri  $C_{dd}=0$
2. Na osnovu dobijenih dimenzija se izračuna  $C_{dd}=C_{dd1}$
3. Potom se skaliraju širina gejta tranzistora i struja drepna faktorom

$$S = \frac{1}{1 - \frac{C_{dd1}}{C_L}}$$



Kada se skalira sa ovom vrednošću struja drepna i širina gejta tranzistora, gustina struje i  $gm/ID$  ostaju nepromenjeni, dok se  $C_{dd}$  i  $gm$  skaliraju linearno sa  $S$ . Zbog toga je

$$\omega_u = \frac{Sg_m}{C_L + SC_{dd1}} = \frac{g_m}{C_L}$$

- Ova metoda dobro funkcioniše za razmatrane jednostavne primere i ograničena je na slučajeve kada se parazitna kapacitivnost linearno skalira sa transkonduktansom  $gm$ , kojom se podešava učestanost  $f_T$
- To nije slučaj sa svim kolima, pa se tada ne koristi analitičko skaliranje, već iterativni postupak
  1. Prvo se odrede parametri sa  $C_{dd}=0$
  2. Odrediti dimenzije tranzistora da se ostvari željeni GBW za  $C+C_{dd}$  (u prvoj iteraciji je  $C_{dd}=0$ )
  3. Estimirati vrednost  $C_{dd}$
  4. Vratiti se na korak 2. sa novom vrednošću  $C_{dd}$
  5. Prethodne korake od 2 do 4 ponavljati dok se ne postigne konvergentno rešenje

**Primer 7:** Ponoviti primer 3 bez zanemarivanja kapacitivnosti  $C_{dd}$ , tako da se minimizira snaga disipacije sa  $CL=1\text{pF}$  i  $f_u=1\text{GHz}$ .

Početne vrednosti:  $gm/ID=20.76$  i  $L=70\text{nm}$

Pomoću lookup tabela se odredi  $JD$  i  $C_{dd}$

$JD = \text{lookup}(\text{nch}, 'ID\_W', 'GM\_ID', gm\_ID, 'L', L);$

$C_{dd\_W} = \text{lookup}(\text{nch}, 'CDD\_W', 'GM\_ID', gm\_ID, 'L', L);$

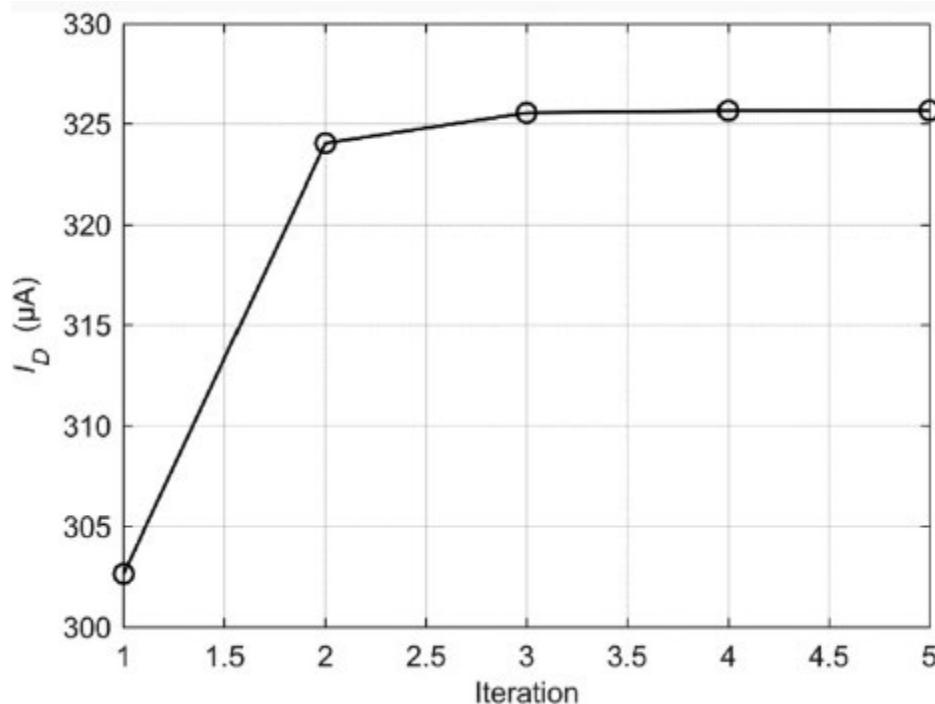
Potom se primeni iterativni process:

```

Cdd = 0;
for m = 1:5,
gm = 2*pi*GBW*(CL + Cdd);
ID(m,1) = gm./gm_ID;
W(m,1) = ID(m,1)./JD;
Cdd = W*CDD_W;
end

```

Na sledećoj slici je grafički prikazan iteracioni postupak (5 iteracija) pri određivanju konačne vrednosti struje drejna



$$I_D(1) = 302,7 \mu\text{A}$$

$$I_D(2) = 324.0 \mu\text{A}$$

$$I_D(3) = 325.6 \mu\text{A}$$

$$W(1) = 114.2 \mu\text{m}$$

$$W(3) = 122.8 \mu\text{m}$$